公開実用 昭和59一

19 日本国特許庁 (JP)

少実用新来出願公開

公開実用新案公報 (U)

7541-5D

昭59—189730

Şî Înt. Cl.3	
G 11 B	7:08
G 02 B	7/02
G 06 K	7/10
G 11 B	21/02

は公開 昭和59年(1984)12月15日

審査請求 未請求

(全 頁)

多光学式ディスク装置

須実

願 昭58-84688

②出

願 昭58(1983)6月3日

⑦考 宋 者 丸田啓二

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

分考 来 者 江口直也

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

珍考 寒 者 竹内秀世

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

珍考 案 者 山川明郎

東京都品川区北品川6丁目7番

35号ソニー株式会社内

切出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番

35号

邳代 理 人 弁理士 土屋勝

外2名

明

紭

書

1. 考案の名称

光学式デイスク装置

2. 実用新案登録請求の範囲、

ディスクの読取り点をほゞ中心としかつ光軸に 対してほど対称角をなす一対の放射線上に配置さ れる一対のリンクを有する台形四連リンク機構に よつて光学ブロックを送りブロック玉に揺動自在 に枢支させ、上記デイスクの傾きに応じて上記光 学プロツクを上記読取り点を近似的な中心として 揺動させるように構成して成る光学式ディスク装 置。



3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、光学式デイスク装置に関し、より詳 しくは説取り光学系の制御に関するものである。 背景技術とその問題点

光学式デイスク装置の説取り光学系においては、 レーザー光源から放射された光束が、対物レンズ によりデイスク上に焦点を結ぶようにフォーカス

KM HYa k

(1)

: .-



制御が行われると共に、その光軸がディスクのト ラックを形成する情報ピット列に一致するように トラツキング制御が行われる。そしてレーザー光 源の波長と対物レンズの開口数とで定まる有限な 拡がりを有したスポットでピット列よりなる情報 が反射光によつて読取られる。このため読取りの 際にはレーザー光源からの光束の光軸をディスク に常に垂直に入射させるととが必要である。とこ ろがデイスクに反り等によつて傾きが生じている と、レーザー光源からの光束がディスクに垂直に 入射されず、デイスクの読取り点でコマ収差が発 生して読取りスポットが劣化されるととになる。 そしてRFレベル、トラツキングエラー、フォー カスエラー、特にクロストークが惡化して、最悪 の場合にはフォーカスも得られない状態となつて しまう。なおデイスクの反りによる傾きは、ディ スクの周方向と半径方向のうち特に半径方向が大 きく、この半径方向の傾きに対する光軸のスキュ 一補正が必要となる。

このようなスキュー補正として、 従来はディス

河湖

クの傾きに応じて光学系を傾けて光軸をデイスク に対して常に垂直にさせる方法が採られていた。 との従来の方法を第1図によつて説明する。先ず 光学系(1)は対物レンス(2)やその他各種の光学素子 にて構成されていて、デイスク(3)に光束を垂直に 照射させてその情報を読取る。なお光学系(1)はそ れ自身でトラツキング制御及びフォーカス制御が できる二軸 機構を有している。そして実線で示す ようにデイスク(3)が傾いていない時は、デイスク 反射面(3a)の読取り点Pに光学系(1)の光軸OAが 垂直に入射される。しかしてデイスク(3)が半径方 向である矢印a方向に仮想級で示すように A f 傾 いた時は、光学系(1)をデイスク(3)の傾きに応じて 回転中心〇を中心に 4 6 揺動させて、その光軸〇 A がデイスク(3)の反射面(3a)に対して垂直に入射 されるように构成されている。ととろがとの状態 では光学系(1)の光軸OAでの読取り点はP'となり、 本来の読取り点 P から $Ax(=\ell \cdot A\theta)$ だけずれた 位置になる。このずれが光学系(1)自身のトラッキ ング制御及びフォーカス制御の可能な範囲内であ

ればよいが、特に光学系(1)全体の高速アクセス時にはその範囲を超えてしまい、読取り点が光学系(1)の視野から外れて読取りが不可能になる欠点があった。

との説取りがずれるという従来の欠点を解決す べく様々な方法が考えられている。先ずデイスク 反射面(3a)から光学系(1)の回転中心Oまでの距離 ℓをできる限り短くしてずれ分を少なくすればよ いが、この方法は光学素子等が様々な制約を受け、 また光学系(1)の重心パランスの点からも好ましく なく実用的ではない。次に読取り点がずれた分を 光学系(1)全体の送り機褥で戻す方法もあるが、と の方法は送り機構のモータが非常にダイナミック レンジの大きなものでないと、髙速アクセス時に 光学系(1)の補正が追従てきなくなる問題がある。 さらにデイスク反射面(3a)の 號 取り 点を中心とし た円弧状のガイド機様によつて光学系(1)を揺動で きるようにさせたゴニオメーターもあるが、この 装置は精密加工が要求されて量産に向かず、極め てコスト高につく欠点がある。

では、

以上の如く従来は、デイスク(3)の傾きに応じて 光学系(1)を傾けてその光軸をデイスク(3)に対して 垂直に補正させると、読取り点がずれてしまう欠 点があり、またその対策が何れも実用的でない問 題があつた。

考案の目的

本考案は、上述のような欠点を是正できる光学 式デイスク装置を提供しようとするものである。 考案の概要





り点に光束を正確に照射させることができる。 実施例

以下本考案を適用した光学式デイスク装置の実施例を図面に基づいて説明する。

先ず第2図及び第3図は第1実施例を示したものである。光学系(II)は対物レンズ(II)やその他各種の光学素子にて構成されていて、デイスク(12)に光束を照射させてその反射光によつて情報を読取るものであり、光学系(II)はそれ自身でトラツキング側の及びフォーカス制御ができる二軸機構を有している。そしてこの光学系(II)は光学ブロック(I3)に搭談されている。

一方、送りブロック(14)はデイスク(12)の半径方向である矢印 a 方向に沿つて設けられた一対のガイド(15a)(15b)によつて案内されている。そして送りモータ(16)によつてその軸線周りに回転される送りネジ(17)にて、矢印 a 方向に移動自在に解成されている。

しかして前記光学ブロック(13)は送りブロック(14) の上部に揺動自在に枢支されている。即ち光学ブ ロック(3)と送りブロック(4)とが左右一対のリック(18)以により連結されている。このリック(18)以ば合成樹脂にて一体に成形されたものであつて、上下2か所に平行状に切込み(18a)(18b)及び(19a)(19b)が設けられている。従つてリック(18)以は切込み(18a)(18b)及び(19a)(19b)の接続部分がヒンジ(18a)'(18b)'及び(19a)'(19b)'となつていて、これらのヒンジ(18a)'(18b)'及び(19a)'(19b)'で屈曲自在になされている。そしてリック(18)似の上下両端部(18c)(18d)及び(19c)(19d)が夫々光学ブロック(13)及び送りブロック(4)に固着されている。

ところでリンク(18)(19はそのヒンジ (182)′(18b)′及び (19a)′(19b)′が、第3図に示す如くデイスク反射面 (12a) の読取り点 Pを中心としかつ光軸 O A に対してほど対称角をなす一対の放射線 B1, B2 上に配置されるように稱成されている。従つて光学ブロック(13)と送りプロック(14)とは、リンク(18)によつて台形四連リンク機構が形成されることになる。

なお送りプロツク(14)上には駆動モータ(21)が設け

られていて、その回転軸に固着された揺動用部材(21)に光学ブロック(13)に設けられたピン(22)が係合されている。そしてデイスク(12)の傾きに応じて駆動モータ(20)が回転されて、光学ブロック(13)が揺動されるように構成されている。



この際デイスク四の傾き 4 6 は微小であるので、リンク(18)のヒンジ(18a)′である支点 C は近似的に放射線B1に対して直角に距離ℓ1移動されるとみてよい。同様にリンク(19)のヒンジ(19a)′である支点 E も近似的に放射線B2に対して直角に同じ距離ℓ1移動される。従つて光学ブロツク(13)はその揺動中心である読取り点 P を近似的な中心として揺動されるととになり、光軸 O A をデイスク(12)に対して垂直にさせても読取り点 P がずれるととがない。







の高速アクセス時にも充分対応できる。さらに実施例ではリンク(18)(19)の構造が極めて簡単で、その製造及び組立ては極めて容易で低コストでもある。

次に第5図は第2実施例を示したものであつて、 光学ブロック(13)と送りブロック(14)とが左右一対の リンク(24)により連結されている。このリンク(24) とは板パネ材 (23)に合成樹脂がアウトサート成形 されたものであつて、上下2か所に平行状に板パネ材 (23)の (26a)(26b) 及び(27a)(27b)が 設けられている。従つてリンク(24)によつの働きをして、屈曲自在になされている。そしてリンク(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光 学プロック(24a)(24b) 及び(25a)(25b)が夫々光



なお第3図及び第5図で示した第1 実施例及び第2 実施例では、夫々左右一対のリンク(18)(19)及び四四が一体部品であるために、極めて少ない部品

点数で、しかも消度よく台形四連リンク機構が形成されるが、勿論そとに通常のリンクを用いてもよい。即ち第6図は第3実施例を示したものであって、光学ブロツク(3)と送りブロツク(4)とが、上下に支点(40a)(40b)及び(41a)(41b)を有するリンク(4)(4)によつて連結されている。そして光学ブロック(4)と送りブロツク(4)とは、リンク(4)(4)によって台形四連リンク機構が形成され、光学ブロツク(3)が揺動自在になされている。

次にデイスク(L2)の傾きの検出について第7図に 基づいて説明する。

イスク(12)が半径方向である矢印 a 方向にて 1 6 傾いていると、ビームスプリッタ(32)へのデイスク(12) 例からの反射光東は、対物レンズ(11) 及び凸レンズ(34) 夫々の焦点距離を f 1, f 2 とすると、光軸 O A に対して 2・40・f 1、だけ横変位する。そして光検出器のの受光面に投影される反射光東は、第8図に示されるように投影される半径方向 a'側に横変位する。その変位距離 1 L は、

$$\Delta L = \frac{f_2 - s}{f_2} \cdot 2 \cdot \Delta \theta \cdot f_1$$

s: 凸レンズ342 光検出器35の受光面との間の 光路長

となる。

1

光検出器師の受光面は、図に示されるように投影される半径方向 a'に並ぶ2つの受光領域Q、Rから形成されている。なおこれらの受光領域Q、Rの数及び配列等は、説明の簡略化のために、デイスクWの領き検出を半径方向 a のみに限定したものであり、またトラツキング制御及びフォーカス制御についても配慮はされていない。そしてこ

が開発

れらの受光領域 Q、Rの出力差 $S_a = S_Q - S_R$ を得ることにより、その出力差 S_a に応じて、駆動モータ (0) を正逆方向に回転させて、光学ブロック (0) を揺動させてその光軸 O A をディスク (12) に対して常に垂直に傾けることができる。

なお実施例では光学ブロック(3)を送りブロック(4)の上方に枢支させたが、本考案の台形四連リンク機構によれば、光学ブロック(3)を送りブロックの下方に枢支させることも可能である。 応用例

以上本考案の実施例について説明したが、本考 案の光学式デイスク装置は、ビデオデイスク、オ ーデイオデイスク、その他各種の情報処理用デイ スクに適用できる。

考案の効果

本考案は、デイスクの説取り点をほぶ中心としかというないが、対象をなす一対の対象をなすー対の対象をなする台形四四とのが、大学ブロックを送りブロックを送りブロックを送り、大部間に、大学ブロックを上記説取りて、大学であるように構成して、大学であるから、ディスクを傾けてその光軸をディスクを傾けてその光軸をディスクを傾けてその光軸をディスクを傾けてその光軸をディスクを傾けてその光軸をディスクを傾けてその光軸をディスが取り

点がずれることを極力防止できて常に本来の読取り点に光束を正確に照射させることができる。そしてこのスキュー補正は送り機構に依存していないために、送り機構の高速アクセス時にも充分対応できる。またリンクの構造が極めて簡単で、その製造及び組立ては極めて容易で低コスト化を図り得る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の光学式デイスク装置の読取り光 学系を示す概略図である。

第2図~第8図は本考案を適用した光学式ディスク装置の実施例を示したものであつて、第2図は第1実施例での斜視図、第3図は正面図、第4図は動作原理の説明図、第5図は第2実施例での正面図、第6図は第3実施例での正面図、第7図及び第8図はディスクの傾きを検出する方法を説明する光学系の光軸に沿う断面図及び光検出器の受光面の平面図である。

また図面に用いられた符号において、

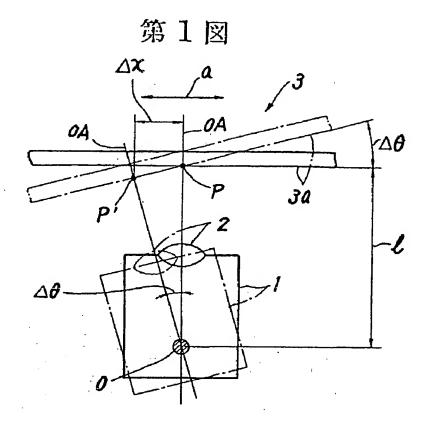
(10) …… 光学系

である。

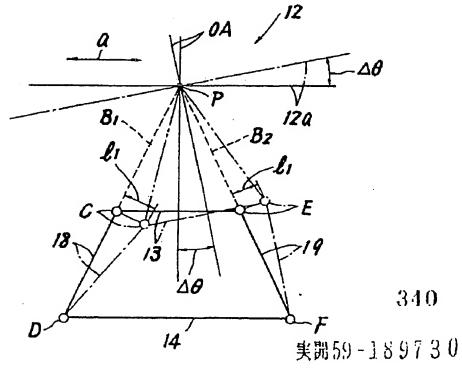
 代理人
 上屋
 勝

 **
 常包芳男

 **
 杉浦俊貴

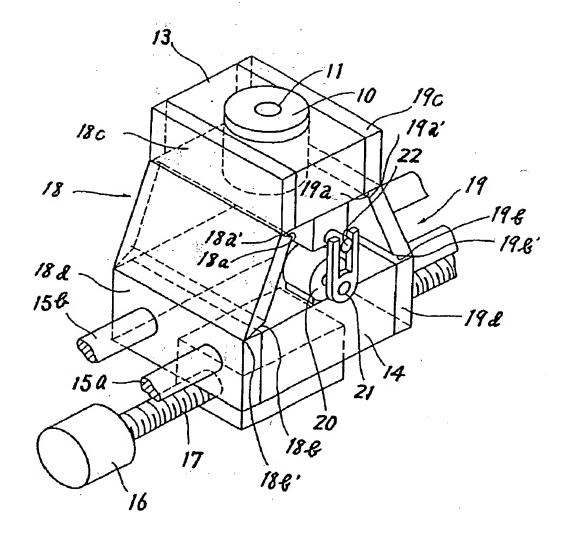


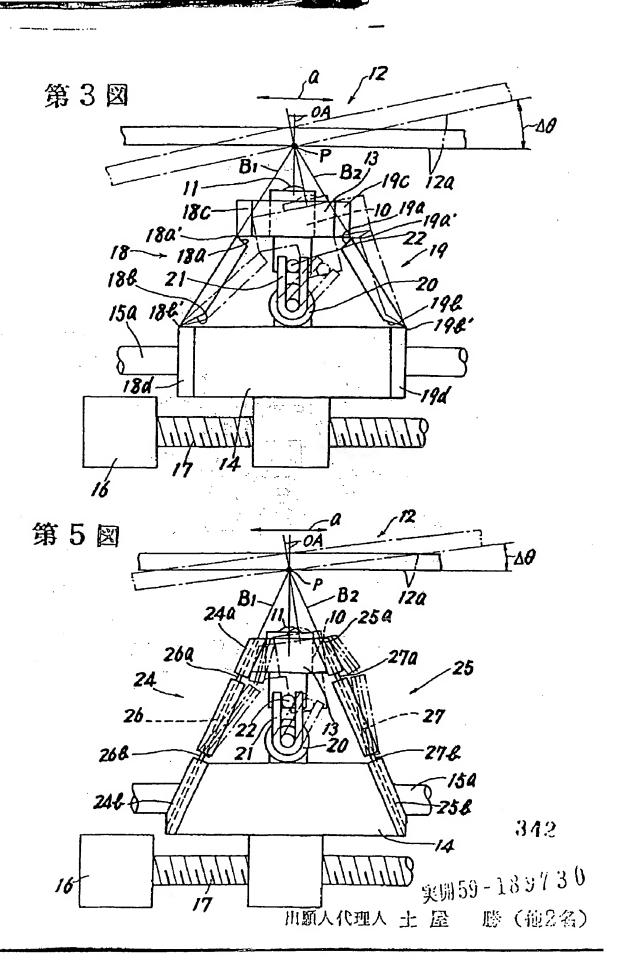
第 4 図



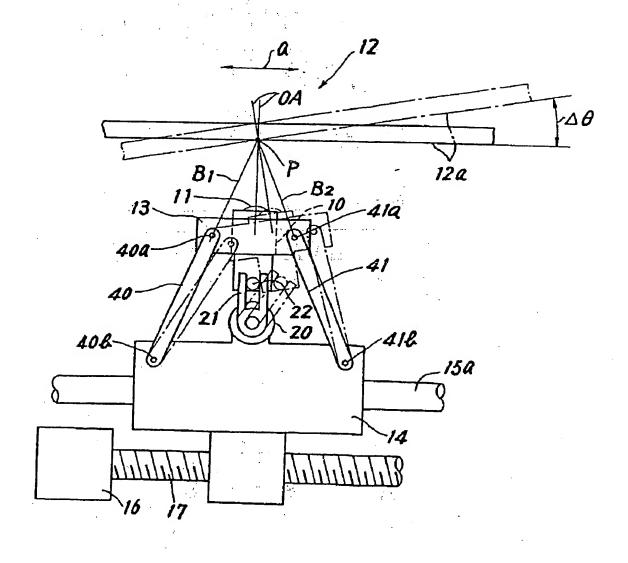
出願人代理人 土 屋 勝(他2名)

第2図





第6図

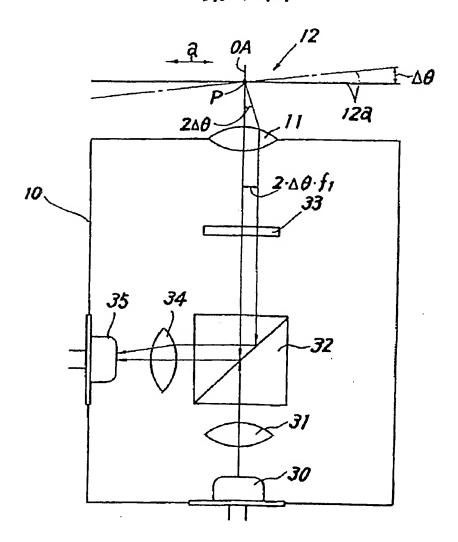


343 実際59-18973**以**

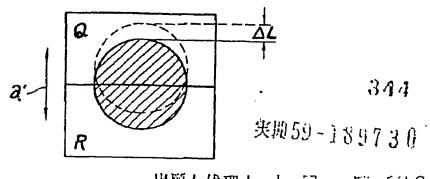
用願人代理人 上 屋 勝(他2名)

1

第7図



第8図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
M BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.